

一、产品综述

HM5184 芯片是一款具有 600KHz 的固定频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片，且具有输入隔离功能和可调限流功能。这款升压 BOOST 开关电源特别设计了电压保护系统，以防止负载短路导致系统总线烧断或损坏。该电源芯片内部具有限流开关管驱动和一个同步整流开关管驱动的特点，以实现低功耗，高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路，获得在所有条件下最优瞬态性能。

HM5184 芯片还包括欠压锁存，过流保护和过温保护，以防止在输出过载时产生损害。

二、产品特点

• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.

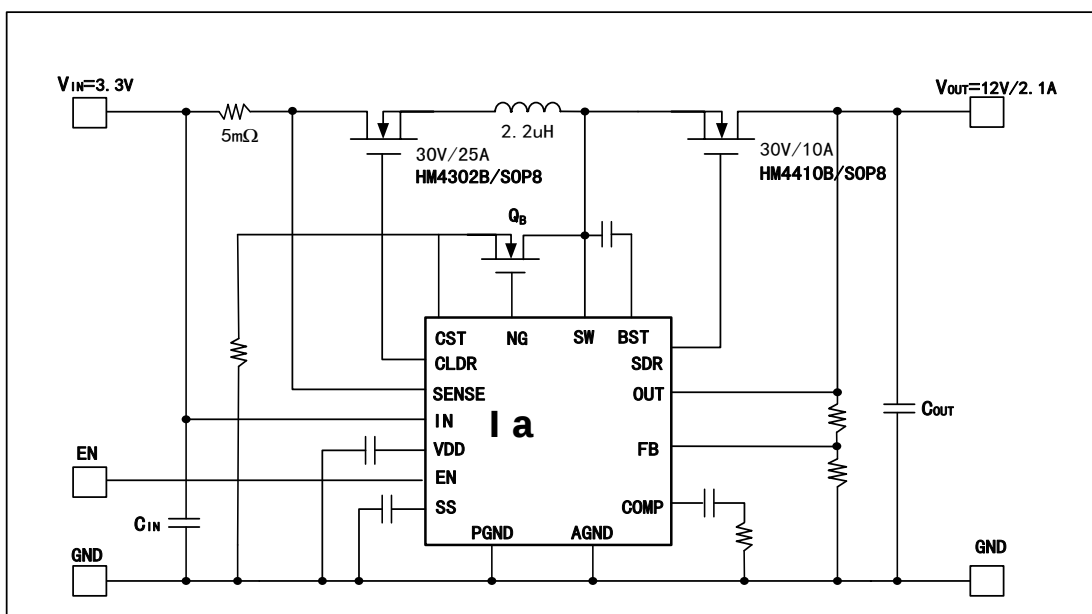
- 输入隔离功能
- 输入限流开关管栅驱动电路
- SR 栅驱动电路
- 增强 PWM 模式的快速瞬态响应

- 3.3 V-20V 宽输入范围
- 输出电压高达 35 V
- 芯片停止工作时电流 < 1 μ A
- 芯片停止工作温度为 160 $^{\circ}$ C

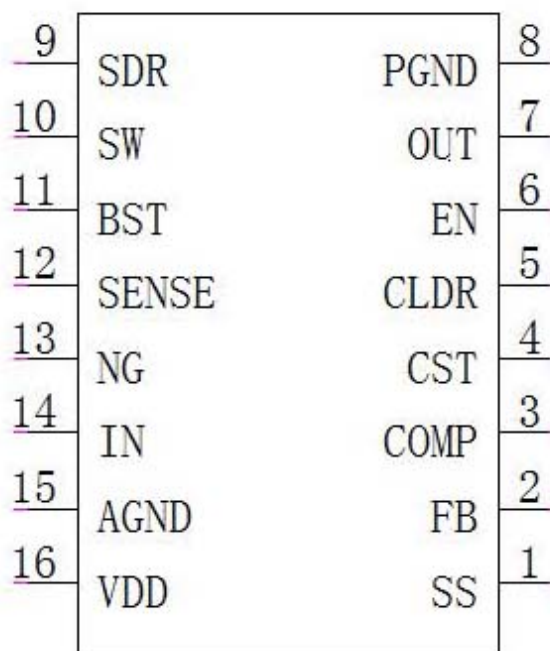
三、产品应用

- Thunderbolt 接口
- 笔记本电脑和平板电脑
- 热插拔电源管理
- 通信供应电源

四、典型应用框图



五、参考封装



绝对最大额定参数⁽¹⁾:

SW, OUT-0.5V to +40V
IN, SENSE-0.5V to +24V
CLDR-0.5V to $V_{IN}+5V$
BST, SDR-0.5V to $V_{SW}+5V$
其他管脚-0.3V to +5V
EN 偏置电流..... 0.5mA
结温度..... 150°C
存储温度. -65°C to +150°C
额定功耗 ($T_A = +25^\circ C$)....2.6W⁽²⁾

推荐的操作条件⁽³⁾

电源电压 V_{IN}3.3V to 20V
输出电压 V_{OUT} V_{IN} to 28V
EN 偏置电流.....0mA to 0.3mA
操作临界温度.-40°C to +125°C

注:

- 1)超过这些额定参数可能损坏设备。
- 2)最大允许功耗是一个关于最大临界温度 $T_J(MAX)$, 过热保护电阻 θ_{JA} , 环境温度 T_A 的函数。在任何环境温度下的最大允许额定功耗计算公式为 $P_D(MAX) = (T_J(MAX) - T_A) / \theta_{JA}$ 。超过了最大允许功耗将导致过温, 导致产生过温保护。内部过温保护电路保护芯片免受永久性的损害。
- 3)芯片不能保证其在操作条件以外运行。

六、芯片电学特性

$V_{IN} = V_{EN} = 3.3V$, $T_A = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.

Parameter	Symbol	Condition	Typ	Units
Operating Input Voltage	VIN		3.3 To 24	V
Undervoltage Lockout		VIN Rising	3.04	V
Undervoltage Lockout Hysteresis			200	mV
VDD Voltage Gate Drive Voltage Supply	VDD	C=10nF, VIN=12V -40°C<T<85°C	5	V
Supply Current (Shutdown)		VEN = 0V	0.8	μA
Supply Current (Quiescent)		VFB = 1.4V	660	μA
Switching Frequency			638	kHz
Minimum Off time		VFB = 0V	100	ns
Minimum On time		VFB = 1.4V	100	ns
EN Turn-on Threshold		VEN Rising (switching)	1.584	V
EN High Threshold		VEN Rising	1	V
EN Low Threshold		VEN Falling	0.5	V
UVLO Hysteresis Current to EN		1.0V < EN < 1.4V	3	μA
EN Input Bias Current		VEN = 0V, 5V	TBD	μA
Soft-Start Current			5.1	μA
FB Voltage			1.256	V
FB Input Bias Current			-100	nA
SDR Maximum Voltage	VSDR		VOUT+5	V
SDR Rise Time	TSDR_Rise	CLoad=3nF	26	ns
		CLoad=5nF	50	
SDR Fall Time	TSDR_Fall	CLoad=3nF	20	ns
		CLoad=5nF	36	
Error Amp Voltage Gain	AV_EA		620	V/V
Error Amp Transconductance	GEA		190	μS
Error Amp Output Current			13	μA
GCS : I(SW) / Vcomp	A/Vcomp		18	A/V
Comp Switching Threshold			1	V
Comp High clamp			2	V
SW Current Limit		Duty Cycle = 40%	15	A
Thermal Shutdown			150	°C
Input Current Limit	ICL	RSENSE=5m	11.4	A
		RSENSE=10m	5.7	A
Input Current Limit Threshold Voltage	VCL		57	mV
Input Current Limit Time	TCL		500	μs

CLDR Maximum Voltage	VCLDR_max		5.9	V
CLDR Minimum Voltage	VCLDR_min		0.1	V
CLDR Maximum Drive Current	ICLDR		22	μA

七、管脚功能

Package Pin #	Pin Name	Description
1	SS	软启动控制管脚。在软启动管脚接一个电容，该电容被恒流源控制。如果不使用软启动电路，将软启动管脚断开。
2	FB	反馈电压输入。参考电压为 1.25 V。这个管脚连接一个电阻分压器。
3	COMP	补偿管脚。为了环路稳定，在该管脚将电容和电阻串联连接到 GND 地面
4	CST	电流检测端。在该管脚与 GND 之间串联一个 m Ohms 级别的电阻。
5	CLDR	限流开关管栅驱动管脚。
6	EN	EN 接高电平打开芯片，接低电平关闭芯片。当 EN 管脚不使用时，连接到输入源(如果 VIN>6V，外接 100 kΩ 电阻)自动启动。EN 端还可用来作为 Vin 端的 UVLO。EN 管脚不能悬空。
7	OUT	该管脚连接输出电压。
8	PGND	电源接地端。
9	SDR	同步整流管驱动输出端。
10	SW	电源开关的输出。SW 连接功率 MOSFET 的漏端，并且连接电源电感和整流管端。
11	BST	同步整流驱动电路自举输出端。
12	SENSE	SENSE 端和 IN 端的电压检测决定了输入电流。
13	NG	功率管栅驱动输出端。
14	IN	输入供应端。
15	AGND	接地端。
16	VDD	内部偏置供应端。在尽可能靠近 VDD 端接一个 2.2μf 陶瓷电容器。

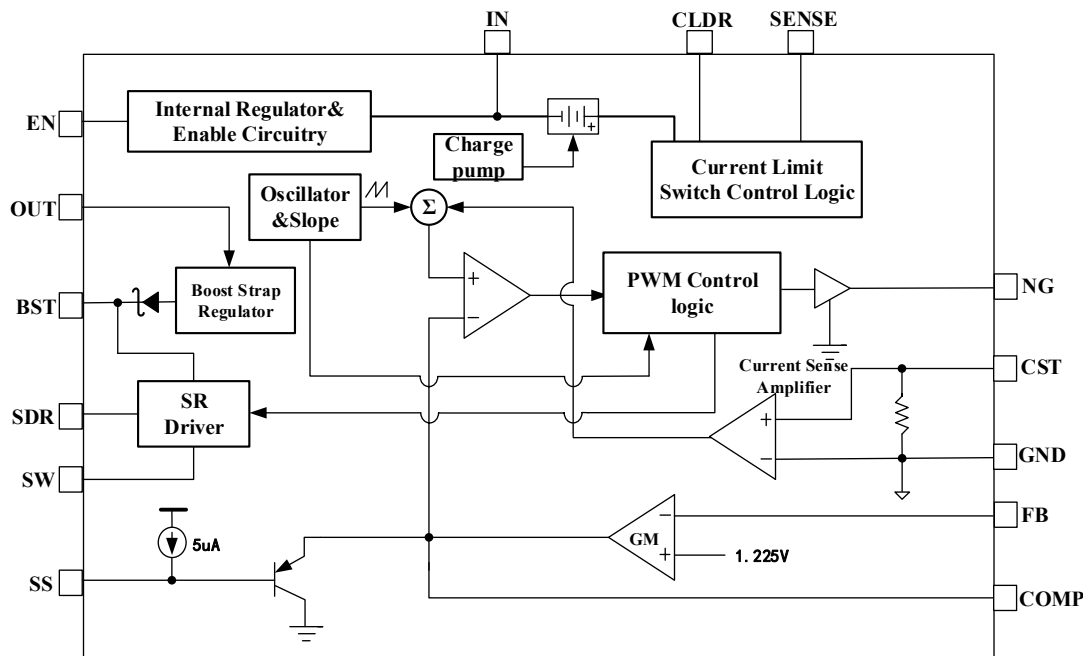


图 1：功能方框图

八、操作

参考图 1 的功能方框图，可以理解HM5184 的工作原理

1、输入隔离功能

HM5184 芯片使用内部的栅驱动电路驱动外部的 N 沟道的 MOSFET 以实现输入隔离功能。它具有可调整的大电流限制功能 (I_{CL}) 和过流定时功能，该功能允许在短暂的时间流过负载的电流达到很高（等于 I_{CL} ）情况下，电源输入端不会被切断。当定时结束完成时，如果短路条件仍然存在，电源输入端会被立即被切断，阻止负载 na 被损坏。

2、升压功能

HM5184 芯片使用恒频、峰值电流模式升压结构来调整反馈电压。

在每个周期开时，N 沟道 MOSFET 开关管 Q_B 被打开，迫使电感电流上升。同时，开关管 Q_B 源端的电流被测量，该电流被电流检测放大器转换成电压信号，该电压信号和 COMP 端口的电压相比较。

COMP 端口的输出电压是 1.25V 的参考电压和反馈电压差值经过误差放大器放大的结果，当二者相等时，PWM 比较器关断开关管 Q_B ，打开整流管，使电感的电流流到输出电容上，结果电感电流减小。峰值电感的电流被 COMP 端口的电压调控，COMP 端口的电压反过来受到输出电压调控。因此输出电压被调整使电感电流与负载相匹配。电流模式的调整器结构提高了瞬态响应和控制环路的稳定性。

HM5184 芯片会产生与开关管 Q_B 栅驱动信号互补的同步栅驱动信号。死区时间在内部被优化。互补的同步栅驱动信号被用于驱动同步整流开关管，这有助于提高转换器的整体效率。如果不使用，请将 SDR 管脚悬浮。

3、应用说明

元件参考下面的“典型应用”电路

(1) 限流电阻选择

HM5184 芯片具有最大限制电流可调的特点。在输入管脚和 SENSE 管脚之间连接一个电阻 R_{SENSE} 来确定最大限制电流 (I_{CL})

$$I_{CL} = V_{CL} / R_{SENSE}$$

ICL 单位是安培 (A), R_{SENSE} 单位是欧姆 (Ohms)。

当短路条件发生时，输入电流值将被限制在 I_{CL} ，该电流被允许流过限流管一段芯片内部设置的时间，典型值是 500us。

(2) UVLO 迟滞

HM5184 芯片具有 UVLO 迟滞可调的特点。4uA 下拉电流沉 (current sink) 被连接到 EN 管脚相连的电阻分压器，这意味着供电源 V_{IN} 必须增加一个额外的量来克服电流沉，额外的电压值等于下拉电流乘以 IN 与 EN 管脚之间的上拉电阻值。一旦 EN 管脚值达到 1.5V，电流沉将被关断，这会增加 IN 下降时的反向迟滞：

$$UVLO_{Hysteresis} = 4\mu A \times R_{pullup}$$

同时 IN 启动阈值被下式决定：

$$V_{IN} = 1.5 \times (1 + R_{pullup} / R_{pulldown}) + UVLO_{Hysteresis}$$

(3) 软启动电容的选择

HM5184 芯片包括一个限制 COMP 端口电压的软启动定时器，在启动期间可以阻止过大的输入电流。这阻止了在启动阶段由于输入电流过冲的原因，源电压过早的结束。当 HM5184 芯片上电、使能有效和限流管打开时，一个 5uA 内部电流源给外部的 SS 端的电容充电。随着 SS 端的电容被充电，SS 端的电压随之抬升。当 SS 端的电压达到 250mV，HM5184 芯片开始在 600kHz 的 1/4 固定开关频率处工作，在 800mV 时，开关频率变为 600kHz。当 SS 端的电压达到 2.5V 时，软启动过程结束。软启动过程限制了电感的电流，强迫输入电流缓慢的达到需要的电流来调整输出电压。

软启动时间有下式决定，单位是 ms。

$$t_{SS} = \frac{C_{SS} \times 2.5}{5}$$

C_{SS} 是 SS 端口与 GND 之间的软启动电容，t_{SS} 是软启动时间。

(4) 输出电压的设置

这是实际的输出电压，它通过两个检测电阻以串联的形式反馈。典型的反馈电压是 1.25V。输出电压方程是：

$$V_{OUT} = V_{REF} \times (1 + \frac{R_2}{R_3})$$

R₂ 是反馈电阻的上电阻。

R₃ 是反馈电阻的下电阻。

V_{REF} 是反馈电压（典型值是 1.25V）。

为了高的效率，反馈电阻应该在 10k 以上。

(5) 输出电容的选择

输出电容被用来维持 DC 输出电压。低 ESR 的电容可以让输出电压纹波较小。输出电容的特性也影响调整器控制系统的稳定性。陶瓷电容、钽介质电容、低 ESR 电解电容可以被使用。在使用陶瓷电容的情况下，电容器的在开关频率处的阻值主要由电容值大小决定，因此输出电压纹波与 ESR 关系不大，输出电压纹波大小如下：

$$V_{RIPPLE} = \frac{(1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT}}) \times I_{load}}{C_{OUT} \times F_{SW}}$$

V_{ripple} 是输出电压纹波, V_{IN} 和 V_{OUT} 是直流输入输出电压, I_{load} 是负载电流, F_{SW} 是 600kHz 的固定开关频率, C_{OUT} 是输出电容的容值。

在钽介质电容或者低的 ESR 电解电容, 在开关频率处 ESR 占主导地位。输出电压纹波可以用下式计算:

$$V_{RIPPLE} = \frac{(1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT}}) \times I_{LOAD}}{C_{OUT} \times F_{SW}} + \frac{I_{LOAD} \times R_{ESR} \times V_{OUT}}{V_{IN}}$$

R_{ESR} 是输出电容的等效串联电阻。

选择一个输出电容去满足输出电压纹波和设计的负载瞬态要求。一个 4.7uF-22uF 的陶瓷电容适合大多数的应用。

(6) 选择输入电容

AC 纹波电流输入到电感, 输入端需要提供电容, 从而限制输入源的噪声。一个低 ESR 电容器把在集成电路产生的噪音降到最小值。陶瓷电容器是首选,但是钽介质或 low-ESR 电解电容器也足够了。

选择的输入电容值应大于 4.7μf。这个电容器可以电解电容、钽介质电容或陶瓷电容。然而, 因为它吸收输入开关电流, 它需要适合当前足够额定的纹波电流。选择一个 RMS 额定电流大于电感纹波电流的电容器。

以确芯片稳定运行, 输入电容器尽可能接近 IC。较小的高品质的 0.1μf 陶瓷电容器相对于更大的电容器要放置更接近 IC。建议更大的电容器选择钽介质或电解类型电容器。应该把所有的陶瓷电容器都放置在 HM5184 附近。

(7) 电感的选择

当被输入电压驱动时, 电感被要求驱动更高的输出电压。大的电感值导致更小的纹波电流和更低的峰值电感电流, 减小了内部 N 沟道开关的压力。然而, 大值电感有着更大的物理尺寸, 更高的串联电阻和更低的饱和电流。

好的经验规则是允许峰-峰值纹波电流近似为最大输入电流的 30%-50%。确保峰值电感电流在操作占空比下低于电流限制值的 75%，这是为了阻止由于电流限制调整的损失。确保在最坏的条件和启动条件下，电感不饱和。需要的电感值由下式计算：

$$L = \frac{V_{IN} \times (V_{OUT} - V_{IN})}{V_{OUT} \times F_{SW} \times \Delta I}$$

$$I_{IN(max)} = \frac{V_{OUT} \times I_{LOAD(MAX)}}{V_{IN} \times \eta}$$

$I_{LOAD(max)}$ 是最大负载电流

ΔI 是电感纹波电流的峰峰值

$\Delta I = (30\%-50\%) \times I_{LOAD(MAX)}$

η 是效率

(8) 选择输出整流器

HM5184 具有 SR 门驱动特性，因此取代一个输出二极管。当功率管 MOSFET 关断时，一个 n 沟道 MOSFET 的整流器可以释放电感电流。SR 栅极驱动电压高为 5V，所以选择兼容 5V 栅驱动电压的 n 沟道 MOSFET 整流器。

MOSFET 反向电压应该等于或大于输出电压。平均电流额定值应大于预设的最大负载电流，峰值电流必须大于峰值电感电流。如果肖特基二极管用作输出整流器，相同的技术参数应该被考虑。

(7) 补偿

跨导误差放大器的输出 (COMP) 被用来补偿调整器控制系统。系统有两个极点和一个零点稳固。极点 FP1 由跨导放大器的输出阻抗和补偿电容 CCOMP 决定，极点 FP2 由输出电容 COUT 和负载电阻决定，零点 FZ 由补偿电容 CCOMP 和补偿电阻 RCOMP 决定。它们由下面方程决定：

$$F_{P1} = \frac{G_{EA}}{2 \times \pi \times A_{VEA} \times C_{COMP}}$$

$$F_{P2} = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{LOAD} \times C_{OUT}}$$

$$F_z = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{COMP} \times C_{COMP}}$$

RLOAD 是负载电阻，GEA 是误差放大器的跨导，AVEA 是误差放大器增益。

DC 直流增益是

$$A_{VDC} = \frac{A_{VEA} \times V_{IN} \times R_{LOAD} \times V_{FB} \times G_{CS}}{0.5 \times C_{COMP}} (V / V)$$

GCS 是补偿电压到电感电流的增益，VFB 是反馈调整阈值。

在连续导通模式下，这里存在一个有半平面的零点 FRHPZ,右半平面零点大小：

$$F = \frac{I_{LOAD}}{2 \times \pi \times L} \times \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right)^2 (Hz)$$

针对不同的输入电压，输出电压和常使用的输出陶瓷电容阻值，元件选择列表推荐了补偿元件值。陶瓷电容有着极其低的 ESR，因此第二补偿电容（从 COMP 到 GND）不是必须的。为了更好的控制环路和更好的瞬态响应，建议电容 C7 使用表格的推荐值。在测试平台中测试负载阶跃响应过程如下所述，缓慢地增加电阻 R6，确保在负载跳变边缘时输出电压的零振和过冲是最小的。最后，通过计算直流环路增益和交叉频率来检查补偿。交叉频率是环路增益降到 0dB 的频率，可以简单地得到，在每个极点让增益曲线以-20dB/decade 的斜率下降，在每个零点以 20dB/decade 的斜率上升。在最大的输出电流下，为了稳定需要获得足够的相位裕度，这需要交叉频率至少比右半平面零点低 10 倍。

封装外形图

SOP-16

unit:mm

